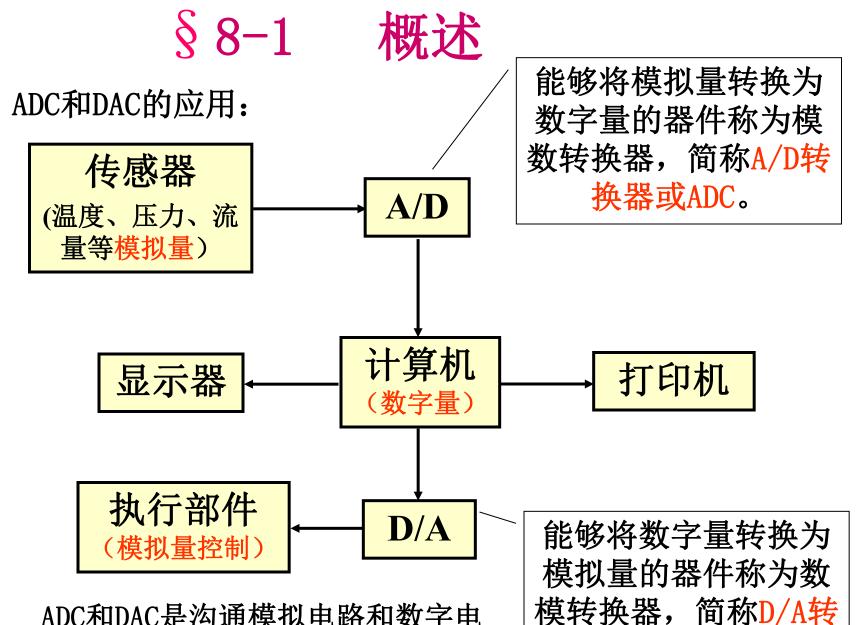
第八章 数-模转换和模-数转换

- 8.1 概述
- 8.2 D/A转换器(DAC, Digital to Analog Converter)
- 8.3 A/D转换器(ADC, Analog to Digital Converter)



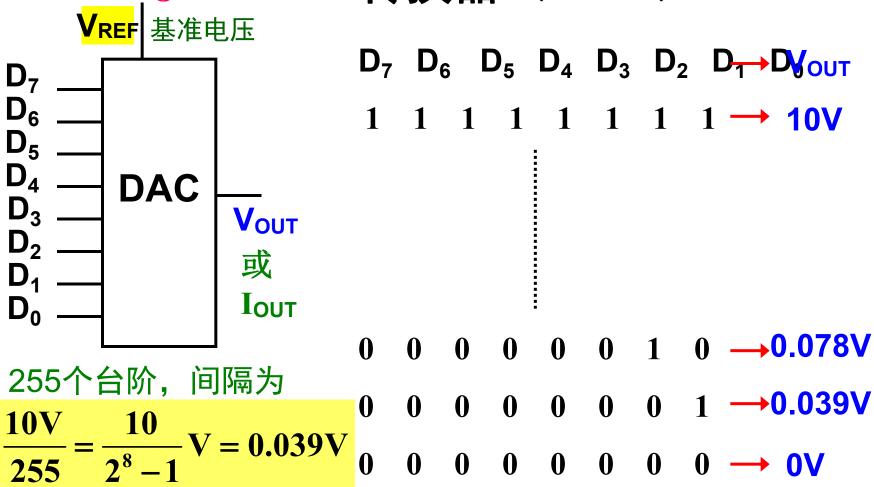
ADC和DAC是沟通模拟电路和数字电 路的桥梁,也可称之为两者之间的接口. 模转换器,简称D/A转 换器或DAC。





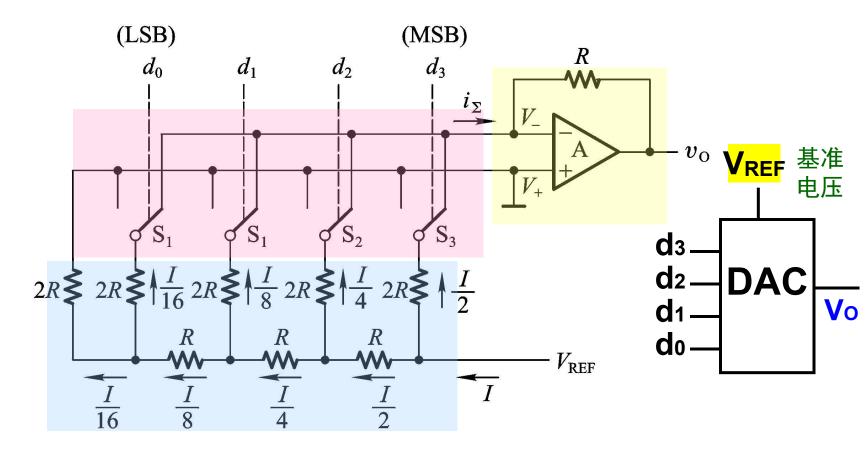


§ 8-2 D/A转换器(DAC)



位数越多,分得越细,越精细

1.1倒T形电阻网络D/A转换器

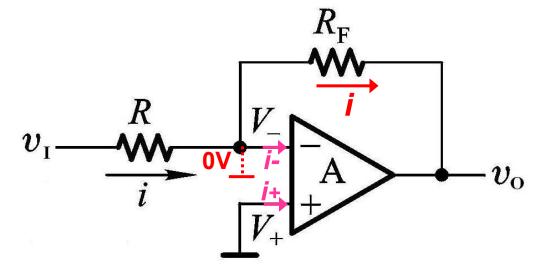


DAC器件的组成: 电阻网络,模拟开关,求和放大器

D_i=1, S_i将电阻接到运放反向输入端

D_i=0, S_i将电阻接到运放同向输入端

1)基础知识: 运算放大器的特性

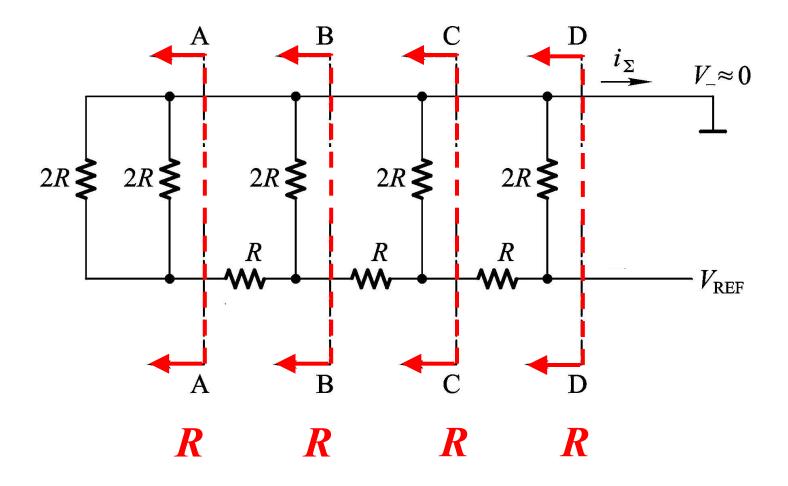


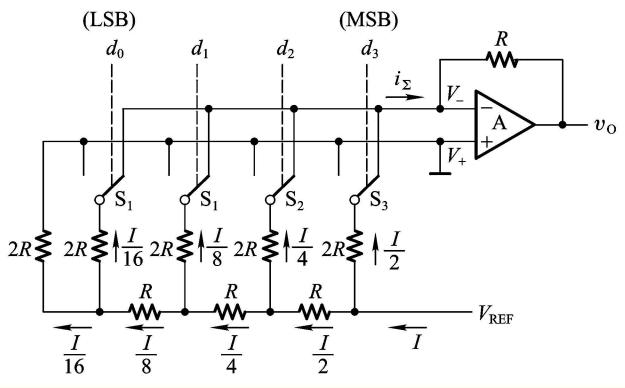
$$i = \frac{V_{\rm I}}{R}$$

$$\frac{V_{\mathrm{O}}}{V_{\mathrm{I}}} = -\frac{R_{\mathrm{F}}}{R}$$
 放大功能

运算放大器特性

$$\begin{cases} \mathbf{V} + = \mathbf{V} - \\ \mathbf{i} + = \mathbf{i} - = \mathbf{0} \end{cases}$$





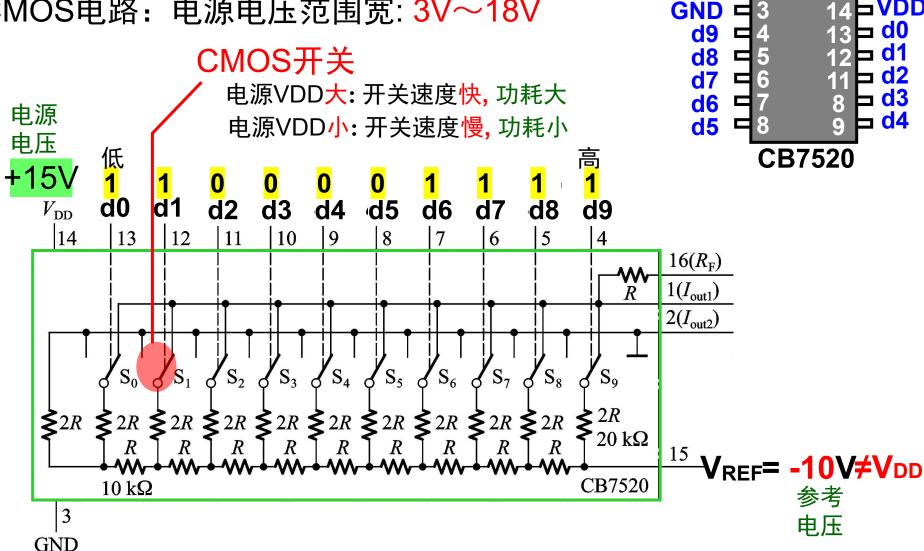
$$\begin{vmatrix} d_i = 1$$
时, I_i 流入 i_{Σ}
 $d_i = 0$ 时, I_i 流入地端 $\Rightarrow i_{\Sigma} = d_3(\frac{I}{2}) + d_2(\frac{I}{4}) + d_1(\frac{I}{8}) + d_0(\frac{I}{16})$

$$V_o = -Ri_{\Sigma} = -R\frac{V_{REF}}{R}\frac{1}{2^4}(d_32^3 + d_22^2 + d_12^1 + d_02^0)$$

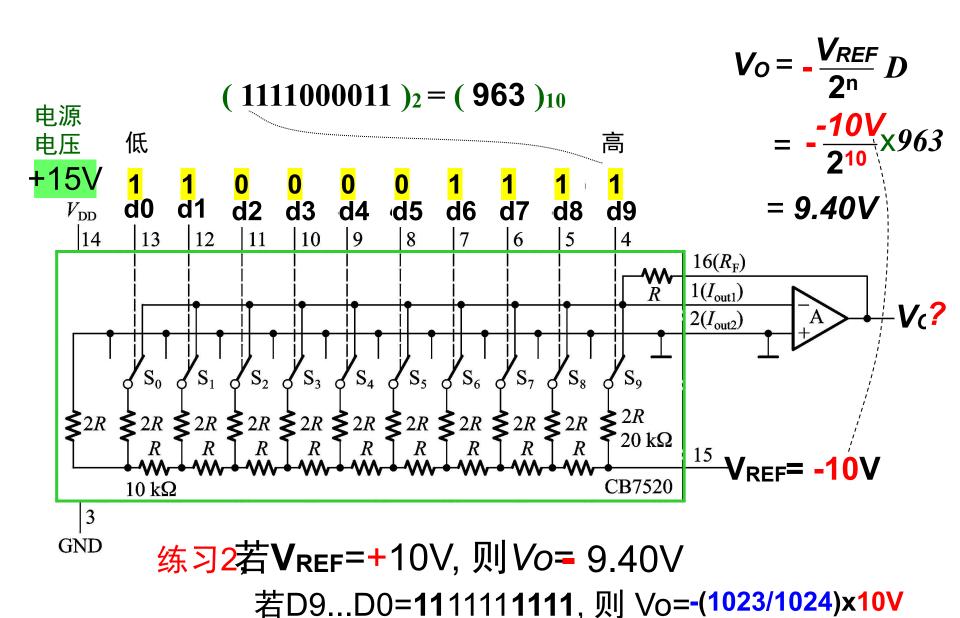
$$=-rac{V_{REF}}{2^4}D$$
 可见,输出模拟电压正比于数字量的输入。

实用芯片CB7520 倒T形电阻网络D/A转换器

CMOS电路: 电源电压范围宽: 3V~18V



实例: *CB*752((AD7520)) 倒T形电阻网络D/A转换器



D/A转换器的主要参数

分辨率: D/A转换器能够分辨出来的最小电压与最大输出电压之比。

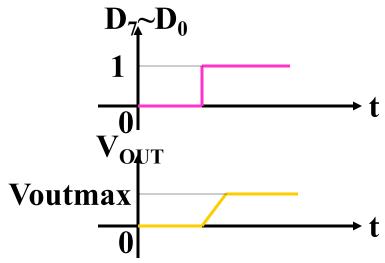
位数n=10 分辨率=
$$\frac{1}{2^{10}-1}$$
= 0.001 位数n=12 分辨率= $\frac{1}{2^{12}-1}$ = 0.00024 分辨率百分比= $\frac{1}{2^{12}-1}$ ×100%= 0.0244%

分辨率百分比是指输入数字量的最低有效位变化将导致输出变化相当于满量程的0.0244%。

位数越多,分辨率越小,分辨能力越高。

D/A转换器的主要参数

建立时间:指输入 $D_7 \sim D_0$ 从00000000变到111111111满量程时,输出模值从0变到最大满度值所需时间。



目前在不包含运算放大器的单片集成 D/A 转换器中,

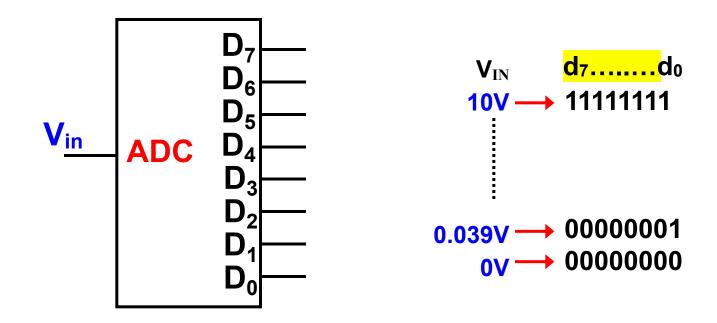
建立时间最短可达 0.1µs 以内。

在包含运算放大器的单片集成 D/A 转换器中,

建立时间最短可达 1.5µs 以内。

§ 8-3 A/D转换器 (ADC)

一、ADC



§ 8-3 A/D转换器 (ADC)

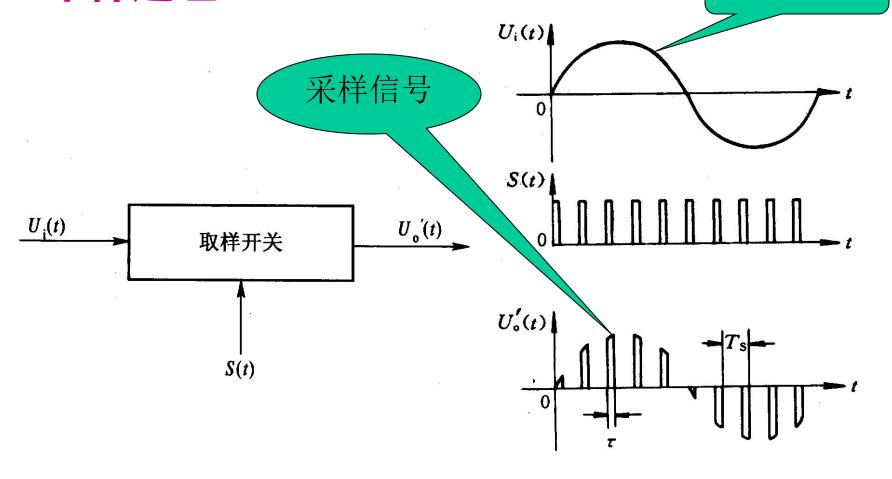
§ 8-3-1 A/D转换器的基本原理

由于模拟量时间上连续,数字量离散,所以转换时在时轴上的规定点对模拟信号采样, 一般步骤为:

采样 → 保持 → 量化 → 编码

1. 采样定理





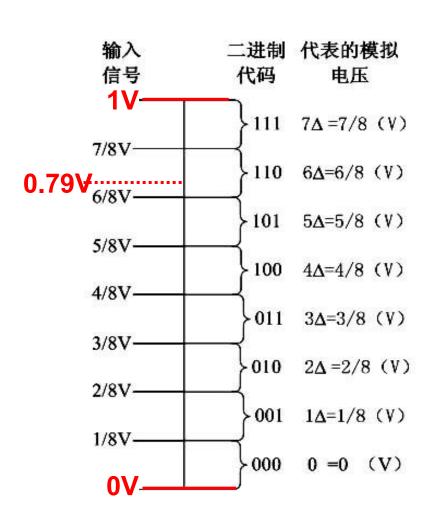
取样频率 f_S 必须大于等于输入模拟信号包含的最高频率 f_{max} 的两倍,

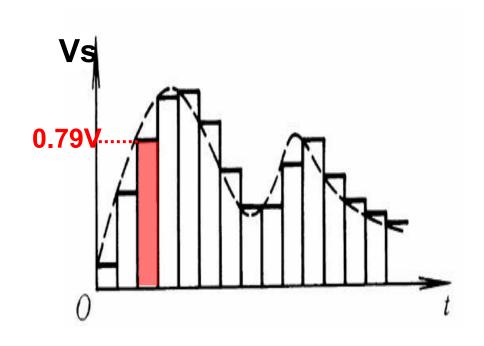
$$f_s \ge 2f_{\text{max}}$$

2. 量化和编码 蒿

将量化结果用代码表示出来——编码

由于模拟量不一定能被∆整除——量化 误差

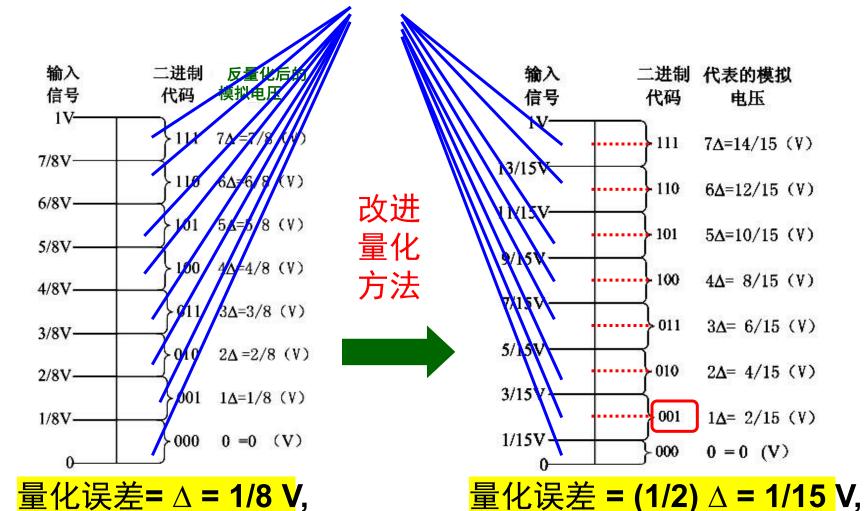




量化误差= △ = 1/8 **V**,

量化和编码

分成8份



并联比较型

1、并联比较型A/D转换器

寄存器:由七个D触发器构成。在时钟脉冲*CLK*的作用下,将比较结果暂时寄存,以供编码用。

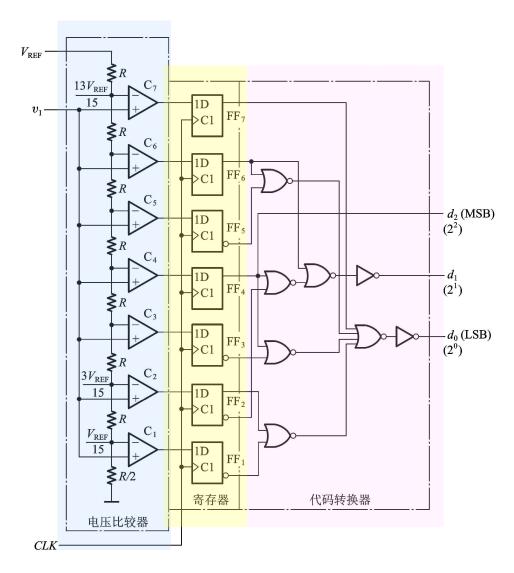
编码器:将比较器送来的七位二进制码转换成三位二进制代码 d_2 、 d_1 、 d_0 。

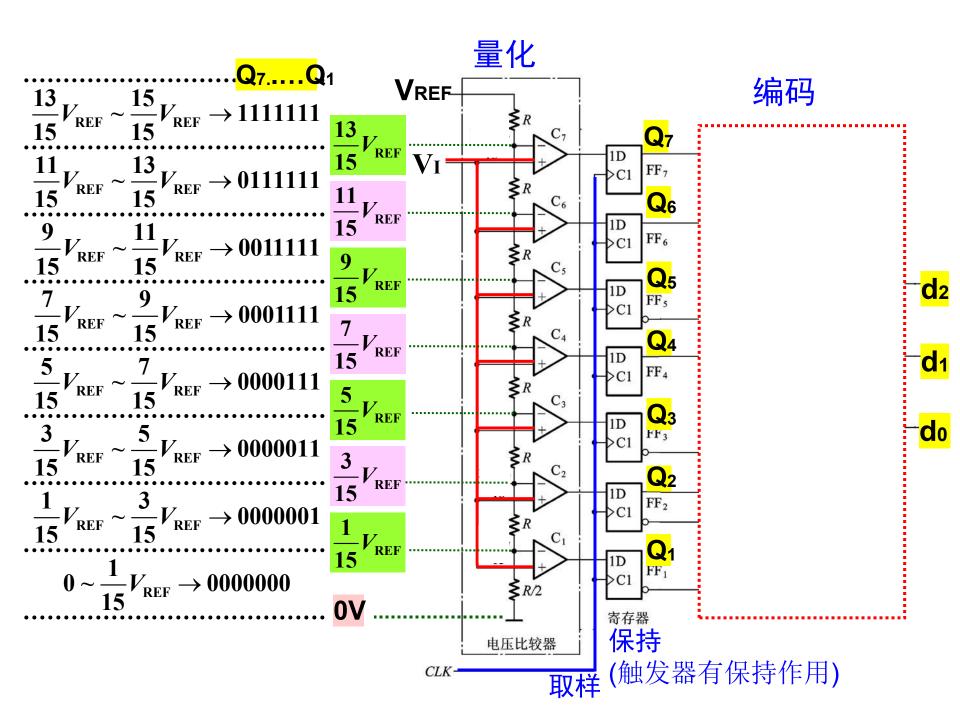
编码网络的逻辑关系为

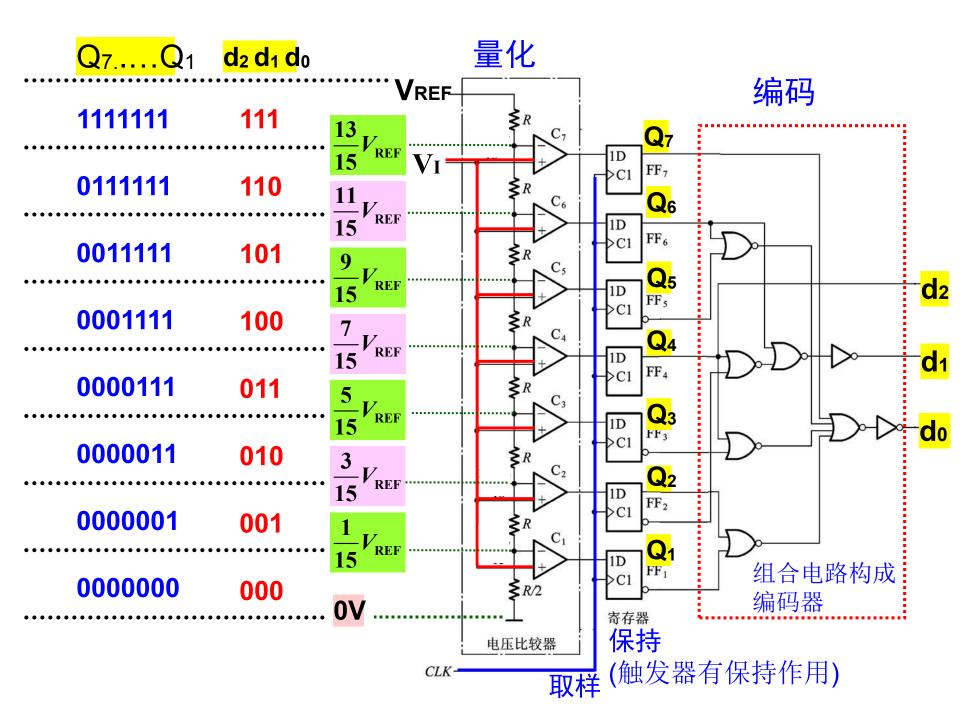
$$d_{2} = Q_{4}$$

$$d_{1} = Q_{6} + Q'_{4}Q_{2}$$

$$d_{0} = Q_{7} + Q'_{6}Q_{5} + Q'_{4}Q_{3} + Q'_{2}Q_{1}$$







编码表

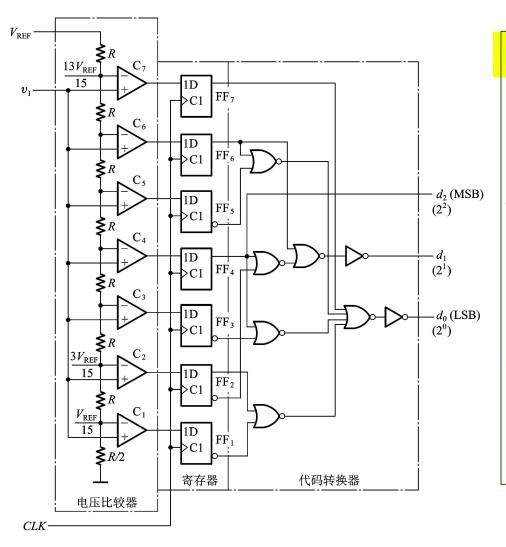
v _i 输入范围	Q_7	Q_6	Q_5	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	d_2	d_1	d_0
$(0 \sim \frac{1}{15})V_{\text{REF}}$				0	0	0	0	0	0	0
$(\frac{1}{15} \sim \frac{3}{15})V_{\text{REF}}$	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
$(\frac{3}{15} \sim \frac{5}{15})V_{\text{REF}}$	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
$(\frac{5}{15} \sim \frac{7}{15})V_{\text{REF}}$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
$(\frac{7}{15} \sim \frac{9}{15})V_{\text{REF}}$	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
$(\frac{9}{15} \sim \frac{11}{15})V_{\text{REF}}$	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
$(\frac{11}{15} \sim \frac{13}{15})V_{\text{REF}}$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
$(\frac{13}{15} \sim 1)V_{\text{REF}}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

K图化简,或直接观察≺

$$d_2 = Q_4$$

 $d_1 = Q_6 + Q'_4 Q_2$

$$d_0 = Q_7 + Q'_6 Q_5 + Q'_4 Q_3 + Q'_2 Q_1$$



电路特点:

- 1) 快, CLK触发信号到达到输出 稳定建立只需几十纳秒
- 2) 电路规模大,*n*位需要2ⁿ-1个 比较器,触发器

3) 精度受参考电压、分压网络 等因素影响

因此,这种转换器适用于高速,精度较低的场合。

2、逐次渐近型

(1)高位先置"1"

(2)再将次高位置"1"

•

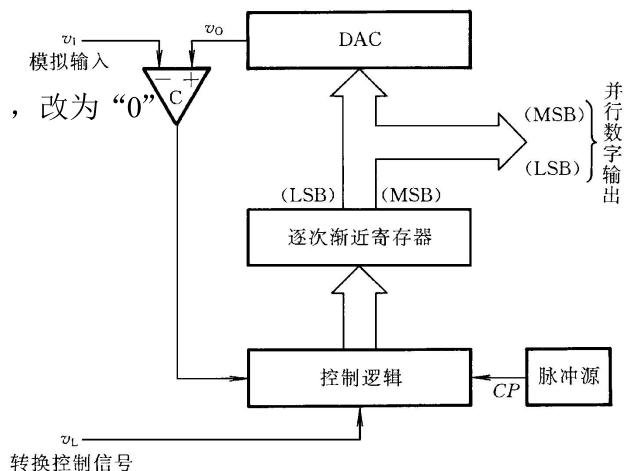
n....



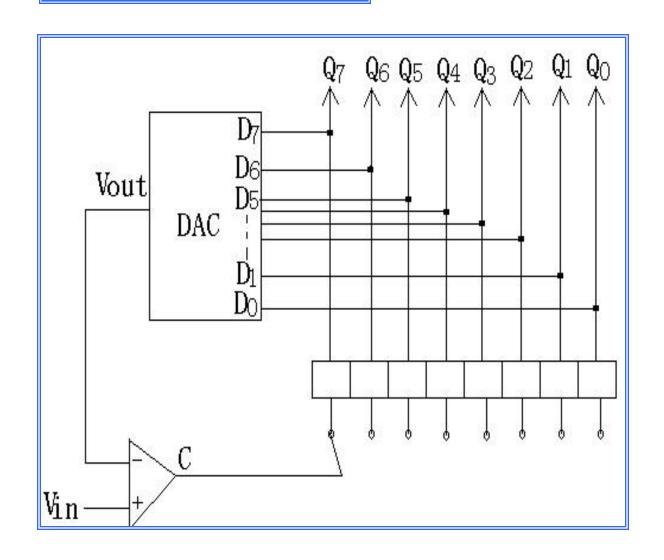
只要比较 n次就够了

! 电路不太复杂

! 较快



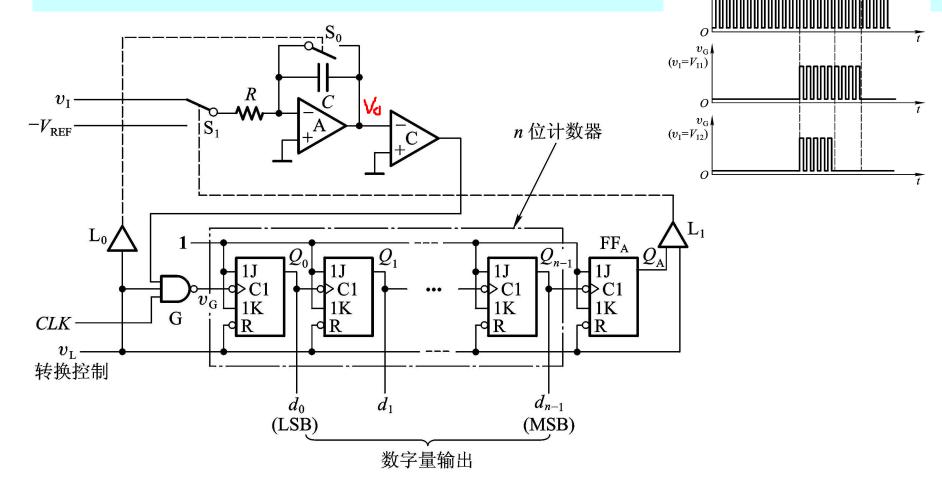
逐次逼近式



3、间接A/D转换器

一、双积分型(V-T变换型)

先将模拟电压V转换成与之成正比的时间2时间T内用固定频率脉冲计数,计数结果就是的数字量。



0

CLK

 $v_1 = V_{11}$

双积分型A/D转换器

双积分型(V-T变换型)

先将V转换成与之成正比的时间宽度信号,然后在这个时间

内用固定频率脉冲计数

$$T_2 = \frac{V_I}{V_{REF}} T_1$$

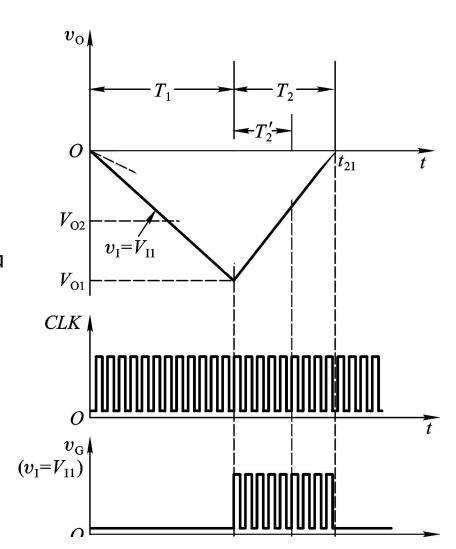
若 T₁ 时间段内计数器能数2ⁿ个时钟

$$T_1 = 2^n T_{CLK}$$

则 T2 时间段内计数值为

计数值
$$D = \frac{V_I}{V_{REF}} 2^n$$

要求 VI < VREF



双积分型A/D转换器

双积分型ADC的转换原理是先将模拟电压 $U_{\rm I}$ 转换成与其大小成正比的时间间隔T,再利用基准时钟脉冲通过计数器将T变换成数字量。

这种转换器被广泛应用于要求精度较高而转换速度要求不高的仪器中。

几种A/D转换器的性能比较

A/D类型:

间接 A/D $\left\{ \begin{array}{l} 电压-时间变换型 (V-T): \underline{N积分型} \\ 电压-频率变换型 (V-F) \end{array} \right.$

二、性能比较: 优点

缺点

并联比较型

转换速度高

转换精度差

逐次比较型 分辨率高、误差低

转换速度较快

双积分型

性能稳定

转换精度高

抗干扰能力强

转换速度低

转换时间

转换时间是指A/D转换器从接到转换启动信号开始,到输出端获得稳定的数字信号所经过的时间。

A/D转换器的转换速度主要取决于转换电路的类型,不同类型A/D转换器的转换速度相差很大。

- ①双积分型A/D转换器的转换速度最慢,需几百毫秒左右;
- ②逐次逼近式A/D转换器的转换速度较快,需几十微秒;
- ③并行比较型A/D转换器的转换速度最快,仅需几十纳秒时间。